DERWENT-ACC-NO:

1988-365179

DERWENT-WEEK:

198851

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Epoxy! resin compsn. for sealing semiconductor contains tetra:functionalepoxy resin, phenol resin curing agent, curing accelerator, inorganic filler and

organo: polysiloxane

PATENT-ASSIGNEE: UBE IND LTD [UBEI]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0110654 (May 8, 1987)

N/A

PATENT-FAMILY:

PUB-NO JP 63275625 A PUB-DATE November 14, 1988 LANGUAGE PAGES N/A

MAINIPC

005 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO JP 63275625A APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

1987JP0110654 May 8, 1987

INT-CL (IPC): C08G059/32, C08L063/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63275625A

BASIC-ABSTRACT:

Compsn. comprises a) Tetrafunctional epoxy resin b) Phenol resin curing agent c) Curing accelerator d) Inorganic filler e) Organopolysiloxane haing at least one epoxy, amino, carboxyl, hydroxyl, cyano and polyoxyalkylene gps.

Component (a) has formula (I), where R1, R2 are H, alkyl, alkenyl or halogen. (I) is e.g. 1,1,2,2- tetrakis -(glycidyloxycresyl) ethane. (b) is phenol, o-cresol, octyl phenyl, etc. (c) is 2-ethyl-4 -methylimidazole, 2,4,6-tris-(dimethylamino methyl)phenol, etc. Amt. is 0.11.0 wt.% of molding material. (d) is fused silica, MgO, alumina, etc.. Amt. is 60-85 wt.% of total compsn. Amt. of (e) is 3-50 wt. pts. (pref. 5-40) per 100 of total of total epoxy and phenol resin curing agent.

USE/ADVANTAGE - Good heat resistance and low stress property.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: POLYEPOXIDE RESIN COMPOSITION SEAL SEMICONDUCTOR CONTAIN TETRA FUNCTION EPOXY RESIN PHENOL RESIN CURE AGENT CURE ACCELERATE INORGANIC FILL ORGANO POLYSILOXANE

DERWENT-CLASS: A21 A85 G02 L03

CPI-CODES: A05-A01B; A05-C01A; A08-D; A08-D01; A08-R01; A12-E04; A12-E07C;

G02-A05B; L02-J02B; L04-C21;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1510U; 1544U ; 1694U ; 5205U ; 5376U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0005 0013 0034 0035 0202 0205 0207 0218 0057 0069 0226 0231 1277 1279 1282 1304 1306 1357 1359 1361 1383 15871601 2001 2014 2020 2211 2218 2299 2302 2545 2600 2612 2738 3279

Multipunch Codes: 014 02& 028 035 038 04 040 05- 06- 062 140 147 15- 18& 199 20- 213 214 215 216 217 219 223 226 229 231 24 273 299 308 31- 310 311 331 334 335 336 341 38- 473 476 52- 541 551 58& 623 627 720 721

8/18/06, EAST Version: 2.1.0.14

```
1989:424543 CAPLUS
AN
DN
     111:24543
     Entered STN: 21 Jul 1989
ED
ΤI
     Epoxy resin compositions for potting semiconductors
     Funakoshi, Tsutomu; Nakamura, Takahito; Miwa, Yoshiyuki; Endo, Shigeru
IN
PA
     Ube Industries, Ltd., Japan
SO
     Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 5 pp.
     CODEN: JKXXAF
DT
     Patent
LA
     Japanese
     ICM C08G059-32
ICS C08G059-18; C08G059-32; C08G059-62; C08L063-00
IC
     37-6 (Plastics Manufacture and Processing)
     Section cross-reference(s): 76
FAN.CNT 1
     PATENT NO.
                         KIND
                                DATE
                                            APPLICATION NO.
                                                                   DATE
     JP 63275625
                         A2
                                19881114
                                            JP 1987-110654
                                                                   19870508 <--
PΙ
PRAI JP 1987-110654
                                19870508
CLASS
 PATENT NO.
                CLASS
                        PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES
 ______
                ____
                        ______
 JP 63275625
                ICM
                        C08G059-32
                ICS
                        C08G059-18; C08G059-32; C08G059-62; C08L063-00
                 IPCI
                        C08G0059-32 [ICM,4]; C08G0059-18 [ICS,4]; C08G0059-32
                        [ICS,4]; C08G0059-62 [ICS,4]; C08G0059-00 [ICS,4,C*];
                        C08L0063-00 [ICS,4]
                 IPCR
                        C08G0059-00 [I,C*]; C08G0059-18 [I,A]; C08G0059-32
                        [I,A]; C08G0059-62 [I,A]; C08L0063-00 [I,A];
                        C08L0063-00 [I,C*]
os
     MARPAT 111:24543
GI
```

AB The title compns. comprise tetrafunctional epoxy resins I (R1, R2 = H, alkyl, alkoxy, halogen), phenolic resin curing agents, curing accelerators, inorg. fillers, and organopolysiloxanes containing ≥1 groups selected from epoxy, NH2, CO2H, OH, cyano, and polyoxyalkylene.

Thus, phenol novolak resin 75, SF 8421 25, and PPh3 0.05 part were heated at 140° for 3 h to give a modified resin, 85 parts of which was mixed with 1,1,2,2-tetrakis(glycidyloxyphenyl)ethane (II) 100, brominated phenol novolak epoxy resin 20, PPh3 1.6, fused silica 550, carnauba wax 3.9, γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane 3.9, Sb203 7.8, and carbon black 2.3 parts, kneaded, then pulverized to give an epoxy resin molding material, which was molded at 175° for 3 min, then cured at 175° for 6 h to give test pieces, which showed flexural modulus 1210 kg/mm2, linear expansion coefficient 1.9 + 10-5/°C, glass

I

transition temperature 195°, vs. 1560, 1.9 + 10-5, and 164, resp., for a similar composition using a phenolic resin curing agent instead of the modified resin and o-cresol novolak epoxy resin instead of II.

ST epoxy resin compn potting semiconductor; polysiloxane epoxy resin potting compn

IT Heat-resistant materials

(epoxy resin potting compns., for semiconductors, containing tetrafunctional epoxy resins and siloxane-modified phenolic resins)

IT Potting compositions

(epoxy resins, crosslinked with siloxane-modified phenolic resins, for semiconductors, heat-resistant)

IT Phenolic resins, compounds

RL: USES (Uses)

(epoxy, novolak, brominated, polymers, with tetrafunctional epoxy resins and siloxane-modified phenolic resins, potting compns., for semiconductors, heat-resistant)

IT Epoxy resins, compounds

RL: USES (Uses)

(phenolic, novolak, brominated, polymers, with tetrafunctional epoxy resins and siloxane-modified phenolic resins, potting compns., for semiconductors, heat-resistant)

IT Siloxanes and Silicones, compounds

RL: USES (Uses)

(reaction products, with phenol novolak resins, for potting compds.)

1T 9003-35-4D, Formaldehyde-phenol copolymer, reaction products with siloxanes, polymers with epoxy resins 27043-37-4D, polymers with siloxane-modified phenol novolak resins and brominated phenol novolak epoxy resins 121309-01-1D, polymers with siloxane-modified phenol novolak resins and brominated phenol novolak epoxy resins

RL: USES (Uses)

(potting compns., for semiconductors, heat-resistant)

308072-33-5 REGISTRY * * Use of this CAS Registry Number alone as a search term in other STN files may result in incomplete search results. For additional information, enter HELP RN* at an online arrow prompt (=>). Entered STN: 12 Dec 2000 Siloxanes and Silicones, di-Me, Me oxiranylalkyl, hydroxyethyl Me, ethoxylated (CA INDEX NAME) OTHER CA INDEX NAMES: Polysiloxanes, di-Me, glycidylalkyl Me, hydroxyethyl Me, ethoxylated Siloxanes and Silicones, di-Me, glycidylalkyl Me, hydroxyethyl Me, ethoxylated OTHER NAMES: CN Di-Me, glycidylalkyl Me, hydroxyethyl Me, ethoxylated siloxanes CN Glycidyl group-terminated polyoxyethylene-siloxanes CN Polyoxyethylene-siloxanes, glycidyl group-terminated SF 84215 CN CN Silicones, di-Me, glycidylalkyl Me, hydroxyethyl Me, ethoxylated

MF Unspecified CI MAN, CTS

SR CA PAT-NO:

JP363275625A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63275625 A

TITLE:

EPOXY RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR SEALING

PUBN-DATE:

November 14, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

FUNAKOSHI, TSUTOMU NAKAMURA, TAKAHITO MIWA, YOSHIYUKI ENDO, SHIGERU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME UBE IND LTD COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP62110654

APPL-DATE:

May 8, 1987

INT-CL (IPC): C08G059/32, C08G059/18, C08G059/32, C08G059/62, C08L063/00

US-CL-CURRENT: 523/457

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an epoxy resin composition having excellent heat resistance and low stress, by mixing a tetrafunctional epoxy resin with a phenol resin curing agent, a cure accelerator, an inorganic filler and a specified organopolysiloxane.

CONSTITUTION: A resin composition comprising a tetrafunctional epoxy resin (a), a phenolic resin curing agent (b), a cure accelerator (c), an inorganic filler (d) and an organopolysiloxane (e) having at least one kind of groups selected from among epoxy, amino, carboxyl, hydrwyl, cyano and polyoxyalkylene groups in the molecule. Examples of said tetrafunctional epoxy resins include compounds of the formula (wherein R<SB>1</SB> and R<SB>2</SB> are eacH, alkyl, alkoxyl or a halogen atom). In combining said epoxy resin withsaid curing agent, it is desirable that they are used in such a ratio at 0.5∼2.0 phenolic hydroxyl groups are present per epoxy group contained in said epoxy resin.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-275625

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和63年(198	8)11月14日
C 08 G 59/32 59/18	NHQ NKB	A-6609-4J 6609-4J				
59/32 59/62 C 08 L 63/00	102 NJS	6609 — 4 J	審査請求	未請求	発明の数 1	(全5頁)

公発明の名称 半導体封止用エポキシ樹脂組成物

②特 顧 昭62-110654

20出 願 昭62(1987)5月8日

大阪府枚方市中宮北町3番10号 宇部興産株式会社研究開 越 勉 @発明 者 発本部枚方研究所内 明者 中村 隆人 大阪府枚方市中宮北町3番10号 宇部興産株式会社研究開 @発 発本部枚方研究所内 孔 之 大阪府枚方市中宮北町3番10号 宇部興産株式会社研究開 79発 明者 **桑本部枚方研究所内** 大阪府枚方市中宮北町3番10号 宇部與産株式会社研究開 茂 79発 明 発本部枚方研究所内

⑪出 願 人 宇部 興 産 株 式 会 社 山口県宇部市西本町 1 丁目12番32号

明和曹

1. 発明の名称

半導体封止用エポキシ樹脂組成物

- 2.特許請求の範囲
- (1) a)四官能エポキシ樹脂
 - b)フェノール樹脂硬化剤
 - c)硬化促進剂
 - d) 無機買充填剤
 - e)分子内にエポキシ基、アミノ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、シアノ基、 およびポリオキシアルキレン基のうち 1 種または 2

種以上の基を有するオルガノポリシロキサンからなることを特徴とする半導体封止用エポキシ 樹脂組成物。

(2) 前記成分a)の四官能エポキシ樹脂が次の式で示される特許請求の範囲第1項記載の半導体對止用エポキシ樹脂組成物。

式中、RiとR2は水素、アルキル基、アルコキシル基またはハロゲンからなる群より選ばれた同一もしくは異なる基である。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、 (a)四官能エポキシ樹脂、 (b)フェノール樹脂硬化剤、 (c)硬化促進剤、 (d)無機質充填剤、および (e)低応力化剤としてオルガノポリシロキサンを用いることにより、優れた耐熱性と低応力性を有する半導体封止用エポキシ樹脂組成物に関する。

[従来の技術及びその問題点]

従来から、ダイオード。トランジスタ、IC、 LSI等の電子部品をエポキシ樹脂を用いて封止 する方法が用いられてきた。この樹脂対止は、ガラス・金属・セラミックを用いたハーメチックシール方法に比較して経済的に有利なため、トランール方法に比較しての樹脂対止して、カースファー成形により素子を直接対止して、熱・マースの、なり、ないのではないのであり、カースのではないのでは、カースを変更ないのでは、カースを変更ないる。特にでは、カースを変更ないる。特にでは、カースを変更ないる。特にでは、カースを変更ないる。ないないない。ないのがないのない。ないのないないのないない。ないのないないないない。ないのないないない。というないないのは、ガースをは、カ

すなわち、低応力化の一方法として可撓性付与 剤を配合する方法が知られている。しかし、従来 知られているポリプロピレングリコールジグリシ ジルエーテルや長い側鎖を有するピスフェノール A 型エポキシ樹脂などの可撓性付与剤を配合した 場合には、低弾性率化効果は認められるものの、 ガラス転移点(Tg)が急激に降下し、高温時の

甘えない。

[発明の目的]

本発明の目的は、高いガラス転移温度を有し、 かつ使れた低応力性を示すエポキシ樹脂組成物を 提供することにある。

[周題点を解決するための手段]

上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、

- a) 四官能エポキシ樹脂
- b)フェノール樹脂硬化剤
- c) 硬化促進剂
- d) 無機質充填剂

e) 分子内にエポキシ茲、アミノ茲、カルボキシル茲、ヒドロキシル茲、シアノ茲、およびポリオキシアルキレン基のうち 1 種または 2 種以

からなることを特徴とするエポキシ樹脂組成物を 見い山すに至った。

上の其を有するオルガノポリシロキサン

木発明において、

a) 四官俊エポキシ胡脂としては、次の式で示される化合物等が挙げられる。

電気特性が低下するという問題点を有している。また、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂を不飽和二重結合を有するゴムで変性した場合も弾性率は低下するが、ガラス転移点もかなり低下する(特別図58-174416号、特別図60-8315号)。

材料の熱膨要係数を下げる方法としては熱膨要係数の小さい無機充填材の添加が知られているが、無機充填材の添加量を多くすると膨張係数の低下と同時に弾性率が増加するので応力の十分なる低減は針られていない。

また近年、半導体等の電子部品は高温の雰囲気下で使用されることが多くなり、将来にわたってこの傾向はさらに広がっていくと考えられる。この際、電気・電子部品の信頼性を維持するためには、それらを保護または実装している対止樹脂の耐熱性を向上させなければならない。従来耐熱性を目的とした樹脂組成物が報告されているが(特別昭59-105017号、特別昭59-210933号)、これらもまだ十分なものとは

式中、R1とR2は水素。アルキル基。ア ルコキシル基またはハロゲン原子からなる群 より選ばれた同一もしくは異なる基である。

例えば、式 (I) で衷わされる 1.1.2.2-テトラキス (グリンジルオキシフェニル) エタン、式 (II) で衷わされる 1.1.2.2-テトラキス (グリンジルオキシクレジル) エタンなどが挙げられる。

c) 硬化促進剂としては、2-エチル-4-メ チルイミダゾール、2-メチルイミダゾール、 2-フェニルイミダゾール、2-ウンデシルイミ ダゾール等のイミダゾール類、 2,4,8-トリス (ジメチルアミノメチル) フェノール、ベンジル

また、オルガノポリシロキサンの添加力法としては、特に削限はないが、エポキシ樹脂および/または、フェノール樹脂硬化剤に適量を加え、溶酸混合物とする方法、官能基がエポキシ基の場合は、フェノール樹脂硬化剤に添加し、反応物とする方法、官能基がアミノ基またはカルポキシル基の場合は、エポキシ樹脂に添加し、反応物とする方法等が好ましい。

なお、エポキシ樹脂とフェノール樹脂硬化剤の 組合せでは、エポキシ樹脂中に含まれるエポキ シ基1個当たりフェノール性水酸基が0.5~ 2.0個となるような比率で用いるのが好ましい。 硬化促進剤の添加量は成形材料中に0.1~ 1.0 重量%が好ましい。

無機フィラーの添加量は全組成物に対して 6 0 ~ 8 5 重量%が望ましく、 8 5 重量%以上に なると 組成物の 変動性が低く、成形性が悪く なる。また 6 0 重量%以下では線膨慢率が大きくなるなどの問題が生じる。したがって、無機質フィラーの種類により異なるが、 6 0 ~ 8 5 重量%の範囲

ジメチルアミン等の第3級アミン、トリフェニル ホスフィン・トリブチルホスフィン・メチルジ フェニルホスフィン・トリシクロヘキシル・ホスフィン・トリシクロへキシル・スクロへキシアがは、1.8-ジアザビビシクロ(7,2,0) ウンデセン-8・1,8-ジアザビビシクロ(7,5,0) テトラデセン-8・1,5-ジアザビジシロ(4,2,0) オクテン-5・1,5-ジアザビシアルケン類、またはこれらのフェノール塩、ギ酸塩等が挙げられる。これらの群よる・ばれた1種または2種以上のものが使用される・は

d) 無機質充塡剤としては、溶酸シリカ・結晶 性シリカ、酸化マグネシウム、アルミナ、炭酸カ ルシウム等が挙げられる。

e) オルガノポリシロキサンとしては、分子内にエポキシ基、アミノ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、シアノ基、およびポリオキシアルキレン基のうち 1 種または 2 種以上の基を有するオルガノポリシロキサンが挙げられる。

で適宜配合される。

オルガノポリシロキサンの添加量は、(全エポキシ樹脂+フェノール樹脂硬化剤)100重量部に対して3~50重量部、好ましくは5~40重量部である。すなわち3重量部以下では弾性率の低下が少なく、50重量部以上ではTg. 機械的強度および高温時間気特性の低下が大きい。

また、木発明においては、 a) ~ e) のほかに 必要に応じて天然ワックス・合成ワックス・高級 脂助酸およびその金属塩などの整型剤、シラン系 カップリング剤やチタン系カップリング剤なる カップリング剤、カーボンのような着色剤、さら に臭素化フェノールノボラック型エポキシ樹脂。 臭素化スフェノールA型エポキシ樹脂などの 燃剤、三酸化アンチモン、五酸化アンチモンなど の難燃助剤を添加することもできる。

また、本発明においては、成分 a) ~ e) およびその他の成分を配合し、ヘンシェルミキサーなどで混合して、ロール、ニーダー等により 7 0 ~ 1 1 0 ℃で混ますることにより、目的とする優れ

た特性の成形材料を得ることができる。

[発明の効果]

従来のオルソクレゾールノボラック型エポキシ 樹脂を用いた樹脂組成物は、耐熱性においては、 十分に満足できるものではなかった。しかし本発 明の組成物を使用すると、耐熱性に優れ、かつ低 応力性にも優れたエポキシ樹脂組成物が得られる。

[発明の実施例]

以下に実施例および比較例に使用した材料を、 うまた配合を、第1衷に示す。

(1)エポキシ樹脂

- (I) 1,1,2,2-テトラキス (グリシジルオキシフェニル) エタン (エポキシ当量 1 9 3 、 軟化点 9 0 ℃)
- (Ⅱ) 1.1.2.2-テトラキス (グリシジルオキシクレジル) エタン (エポキシ当量 2 2 8 、 飲化点 9 7 °0)
- (□) オルソクレゾールノボラック型エポキシ 樹脂 (エポキシ当量197、軟化点73℃)
- (IV) 臭素化フェノールノボラック型エポキシ

(9) 着色剂

カーポンプラック

実施例1~5および比較例1~3

第1次に示す材料をフラスコ中で140℃。 3時間反応させた後に冷却粉砕して変性物A。 B.Cを得た。

第1表(配合は全て重量部で示す)

双性物	A	В	С
フェノール樹脂硬化物	75	66	75
シリコーンオイル (1)	25	34	
(II)			25
トリフェニルホスフィン	0.05	0.05	0.05

第2 表に示す材料を組合し、加熱ロールにより 温軟・冷却後、粉砕してエポキシ樹脂成形材料を 調整した。これらの成形材料を、175℃×3分 の成形条件で試験片を作成し、175℃×8時間 後硬化をした後、器特性を評価した。この結果を 第3 表に記した。 樹脂 (エポキシ当量275、軟化点84℃)

(2) フェノール樹脂硬化剤

フェノールノボラック樹脂 (水酸基当量 108、軟化点96℃)

(3)硬化促進剂

トリフェニルホスフィン

(4) 充填剤

溶融シリカ

- (5) オルガノポリシロキサン
- (I)エポキシポリエーテル変性シリコーンオイル(トーレシリコーン社製SF8421)
- (Ⅱ)エポキシ変性シリコーンオイル(トーレシリコーン社盤SF8411)
- (6) 雜型剤

カルナパワックス

(7) カップリング剤

アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン

(8) 触燃助剂

三酸化アンチモン

第2変(配合量は全て重量部で示す)

実施例及び		夹丝例					比较例	
配合量	TOWN.	1	2	3	4	5	1	2
エポキシ樹	(I)	100	94	100				
	(11)				106	106		
	(II)						115	101
	(N)	20	20	20	20	20	20	20
变性物	A	8 5			79	79		84
	В		92			l		
_1	С			85				
フェノール樹脂硬化剤							71	
硬化促進剂		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
充填剂		550	550	550	550	550	550	550
集型剂		3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
カップリング	î#	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
整燃助剂		7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
着色剂		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

那 3 図

実施例及び 比較例	実 施 例					比較例	
物性	1	2	3	4	5	1	2
※1 曲げ郊性率 (Kg/mm')	1210	1090	1100	1230	1120	1580	1380
※ ² 線影要係数(× 1 0 ╱0)	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7
※ ² ガラス転移温度 (℃)	195		1		i	184	

※¹ JIS K 6 9 1 1 で制定した。 ※² TMA法で制定した。

特許山關人 字部舆迹株式会社